

Ciencia de los Minerales I

Análisis Químico de Minerales

Dr. Santiago Maza
santiagomaz@gmail.com

Programa de Cátedra		DESAFÍOS	
Agosto	6	Terreno profe	Cristalografía
	8	Primera Cátedra: Bienvenida, organización, programa y detalles del curso	
	13	Introducción a la cristalografía	
	15	Feriado	
	20	Química del Cristal	
	22	Estructura cristalina, simetría y sistemas cristalinos	
	27	Caras cristalinas y direcciones cristalográficas	
	29	Estructura cristalina II, coordinación, isomorfos, polimorfos,...	
Septiembre	3	Crecimiento Cristalino	Clasificación Minerales Silicatados
	5	Identificación de minerales en muestras de mano de obra	
	10	Introducción a los diagramas de fase - tipos	
	12	Continuación diagramas de fases + REV del desafío!	
	17	SEMANA RECESO ACADÉMICO (No hay clase)	
	19	SEMANA RECESO ACADÉMICO (No hay clase)	
	24	Clasificación Mineral. Introducción a los Silicatos. Nesosilicatos	
	26	Sorosilicatos y Ciclosilicatos.	
Octubre	1	Control 1	Clasificación Minerales No- Silicatados
	3	Inosilicatos	
	8	Filosilicatos	
	10	Tectosilicatos	
	15	Introducción a los minerales no silicatados. Introducción al Desafío IV	
	17	Elementos nativos, sulfuros y sulfosales	
	22	Óxidos, hidróxidos y haluros	
	24	Sulfatos, carbonatos y fosfatos.	
Noviembre	29	SEMANA RECESO ACADÉMICO (No hay clase)	Química Mineral y Técnicas Analíticas
	31	SEMANA RECESO ACADÉMICO (No hay clase)	
	5	Presentaciones estudiantes: Nitratos, boratos, volframatos, molibdatos, arseniados, vanadatos	
	7	Presentaciones estudiantes: Nitratos, boratos, volframatos, molibdatos, arseniados, vanadatos	
	11	Química mineral I	
	12	Química mineral II	
	18	Técnicas analíticas en Mineralogía I	
	20	sin clases	
Diciembre	26	Técnicas analíticas en Mineralogía II	
	28	Control 2	
	5	Exámen Final	

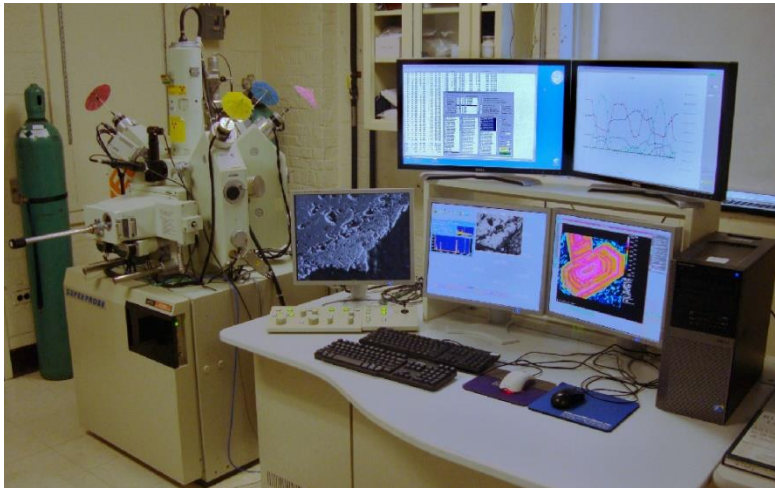
Programa del Curso



Los Minerales son caracterizados por

ESTRUCTURA cristalina +
COMPOSICIÓN química

1. Identificación de minerales en función de su composición química.



Standard international A99		Oxydes % (poids)										
n° d'analyse		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	Total
1		51.34	4.13	12.65	13.11	0.28	5.08	9.02	2.64	0.85	0.50	99.61
2		51.37	4.08	12.84	13.50	0.20	5.04	9.20	2.77	0.84	0.44	100.27
3		50.78	4.01	12.82	12.95	0.20	5.00	9.10	2.68	0.88	0.48	98.91
4		50.49	4.18	13.04	13.17	0.28	5.07	8.94	2.77	0.84	0.49	99.27
5		51.24	4.15	12.60	13.67	0.23	5.04	9.26	2.68	0.83	0.53	100.24
6		51.22	4.18	12.54	13.54	0.25	5.05	9.05	2.80	0.89	0.48	99.99
7		51.12	4.15	12.68	13.18	0.17	5.07	9.09	2.55	0.86	0.40	99.25
Cette étude	moyenne (n=7)	51.08	4.13	12.74	13.30	0.23	5.05	9.09	2.70	0.86	0.47	99.65
	écart-type	0.33	0.06	0.17	0.27	0.04	0.03	0.11	0.09	0.02	0.04	0.53
Oladottir et al. (2011) (UMR 6524 CNRS)	moyenne (n=1536)	51.00	4.17	12.65	13.20	0.20	5.01	9.14	2.69	0.86	0.46	99.35
	écart-type	0.54	0.06	0.15	0.29	0.07	0.09	0.09	0.11	0.02	0.02	
Jarosewich et al. (1979)		50.94	4.06	12.49	13.30	0.15	5.08	9.30	2.68	0.82	0.38	99.18
	moyenne (n=418)	51.06	3.95	12.44	13.15	0.19	5.04	9.04	2.72	0.82	0.43	98.84
Thomber et al. (2002)		51.22	4.18	12.54	13.54	0.25	5.05	9.05	2.80	0.89	0.48	99.99
	écart-type	0.46	0.09	0.13	0.16	0.02	0.10	0.11	0.16	0.03	0.03	

Polissoir de Duruthy Paroi des vésicules		Oxydes % (poids)											Caractéristiques faisceau
n° d'analyse		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	Total	
1		75.66	0.18	13.32	1.21	0.12	0.02	0.77	4.35	3.99	0.00	99.64	8 nA, 20 µm
2		74.87	0.18	13.58	1.15	0.09	0.01	0.87	4.83	3.83	0.07	99.49	4 nA, 20 µm
3		75.06	0.18	13.54	1.24	0.12	0.03	0.75	4.22	4.02	0.10	99.25	4 nA, 20 µm
4		75.10	0.15	13.45	1.12	0.10	0.05	0.76	4.44	4.01	0.00	99.18	8 nA, 20 µm
5		74.99	0.17	13.62	1.30	0.04	0.05	0.77	4.35	4.02	0.08	99.39	8 nA, 20 µm
6		74.80	0.17	13.74	0.94	0.06	0.02	0.75	3.98	4.07	0.00	98.53	4 nA, 20 µm
7		74.45	0.20	13.67	1.00	0.00	0.00	0.77	3.99	4.00	0.00	98.09	4 nA, 20 µm
8		75.50	0.17	13.25	1.31	0.07	0.04	0.76	4.22	4.02	0.01	99.35	8 nA, 20 µm
moyenne (n=8)		75.05	0.18	13.52	1.16	0.08	0.03	0.78	4.30	4.00	0.03	99.11	
écart-type		0.39	0.01	0.17	0.13	0.04	0.02	0.04	0.27	0.07	0.04	0.53	
Polissoir de Duruthy Cristaux en baguettes		Oxydes % (poids)											
n° d'analyse		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Total		
1		48.88	0.48	1.83	24.21	0.81	8.26	13.31	0.33	0.09	98.20	*	

Método Indirecto:



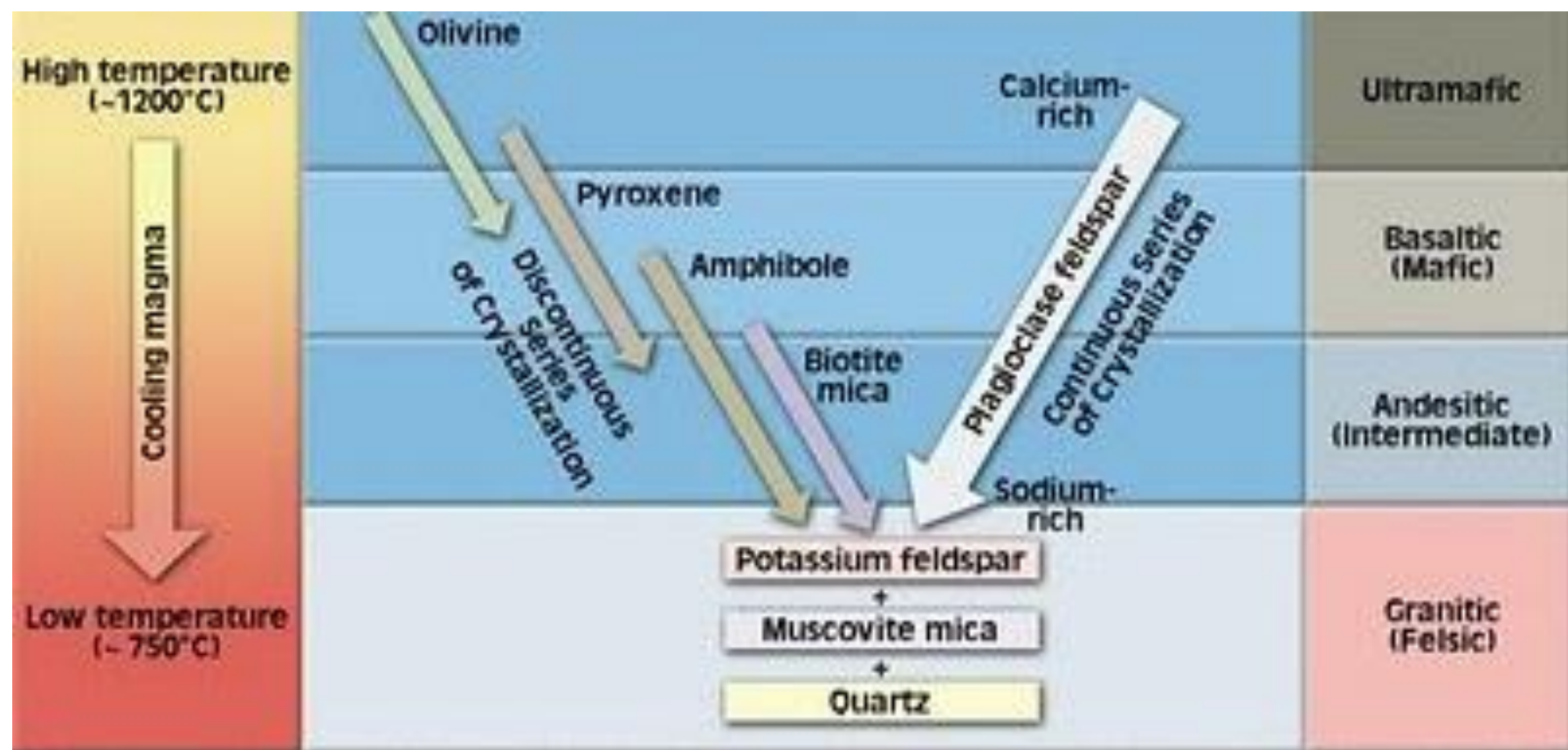
Una vez conocida la composición química, el mineral debe ser razonablemente identificado!!



Observa los cationes característicos!!

- ¿Es hidratada o anhidro? ¿Cuánto de H_2O ?
- SiO_2 : sí o no, silicato frente a no silicato
- En caso afirmativo, ¿qué proporción de sílice ($\pm 50\%$)?
- MgO , FeO : ¿en qué proporción?
- ¿ FeO o Fe_2O_3 , o ambos?
- CaO : ¿en qué proporción? ¿qué significa?
- Na_2O , K_2O : ¿en qué proporción?
- ¿Hay otros aniones? OH , Cl ...
- P_2O_5 : ¿en qué proporción?
- TiO_2 ? ¿En qué proporción?
- B_2O_3 ? ¿qué significa esto?
-





Bowen's reaction series shows the progression of Mg, Fe-rich (left-side) and

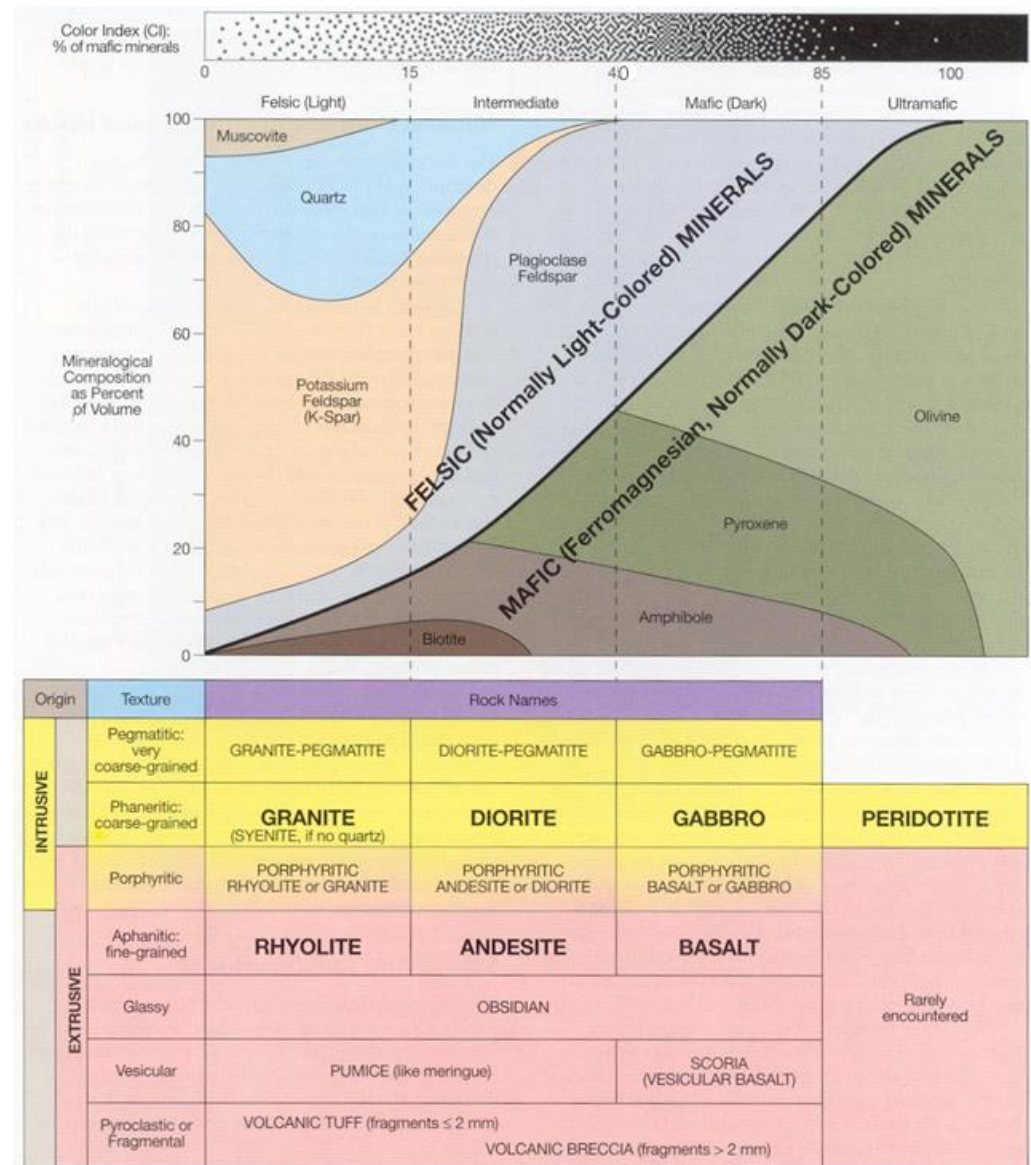
Algunos minerales mas....

- Nesosilicatos: Grupo del granate, silicatos de aluminio, circón,...
- Sorosilicatos: Epidota
- Ciclosilicatos: Turmalina, Cordierita
- Inosilicatos y Piroxenoides
- Filosilicatos: Clorita
- Tectosilicatos: Feldesfatoides
- y también los no silicatos!!

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SiO ₂	41.85	51.87	36.7	0.27	27.12	50.7	44.17	67.84		33.78
TiO ₂	0.07	0.54	0.75			0.32				0.41
Al ₂ O ₃		1.62	21.4	0.21	27.68	5.45	34.95	19.65		33.8
Cr ₂ O ₃		0.09								
Fe ₂ O ₃		1.29		68.85	0.2	1.81	0.56	0.03	0.03	0.2
FeO	2.05	10.57	29.9	30.78	1.24	6.59	0.08	0.02		15.11
MnO	0.21	0.23	1.14		0.54	0.17			0.01	0.25
NiO		0.03								
MgO	56.17	14.23	0.9		30.96	15.89		0.04		0.74
CaO		19.65	9.02			12.22	18.63		55.88	0.21
Na ₂ O		0.25				2.8	0.79	11.07		1.92
K ₂ O						1.23	0.05	0.29		0.11
P ₂ O ₅									40.56	
Cl										
B ₂ O ₃										10.7
F									3.72	0.98
H ₂ O					12.82	2.08	0.04		0.05	2.22
Total	100.35	100.37	99.81	100.11	100.56	99.26	99.27	98.94	100.25	100.43

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SiO ₂	35.45	52.13	65.14	50.48	36.65	47.06	30.44	31.93	52.06	38.64
TiO ₂	4.59	0.39	0.06	1.13	0.04	0.16	39.66		0.05	0.14
Al ₂ O ₃	18.38	1.09	18.2	5.15	61.7	36.04		56.26	0.24	27.69
Cr ₂ O ₃		0.02		0.06		0.03			0.06	
Fe ₂ O ₃	1.13	0.48	0.65		0.75				0.69	7.57
FeO	21.11	23.49	0.28	15.55		1.37	0.14		12.2	0.14
MnO	0.42	0.42		0.25		0.03	0.05		0.69	0.04
NiO						0.01				
MgO	6.21	20.56	0.5	13.32	0.03	0.62			10.47	0.11
CaO	0.03	1.65		11.1			27.2		23.13	23.79
Na ₂ O	0.45	0.01	0.4	0.96		0.76	0.37		0.27	
K ₂ O	8.84	0.01	0.05	0.36		10.24			0.03	
P ₂ O ₅										
Cl										
B ₂ O ₃										
F							0.61	20.37		
H ₂ O	3.9		1.98	1.98		4.02	0.56	0.19		1.84
BeO			12.82							
Total	100.51	100.25	100.08	100.34	99.17	100.34	99.03	108.75	99.89	99.96

2. Relación de la composición geoquímica de la roca y su análisis modal.



Relación intrínseca entre la composición química y modal de una roca (70% Ol+30%Cpx)

	Ol	Cpx	70% Ol (%x0.70)	30%Cpx (%x0.30)	Total Peridotita
SiO ₂	40.96 %	52.34%	29%	16%	45%
TiO ₂	0.01	0.18	0	0	0
Al ₂ O ₃	0.21	2.72	0	1	1
Fe ₂ O ₃	0.00	1.31	0	0.4	0
FeO	7.86	1.77	6	0.5	7
MnO	0.13	0.24	0	0	0
MgO	50.45	16.15	35	5	40
CaO	0.15	24.23	0	7	7
Na ₂ O	0.01	0.57	0	0	0

Análisis químico de los minerales

% modal del mineral en la roca

100%

¿Cómo estudiamos los minerales?

- Identificación
- Análisis

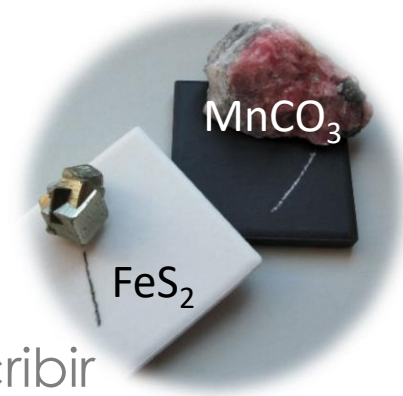


¿Cómo identificamos y caracterizamos los minerales?

Variedad de técnicas, **complejidad y detalle** crecientes...

- **Muestras de Mano**
- **Microscopio Polarizado**
- **Técnicas Analíticas**
 - **Microscopía de rayos-X:** forma, tamaño, proporción de minerales, minerales asociados, dimensiones y contenido de la celda unitaria e identificación de minerales → difracción de rayos X → **estructura cristalina**
 - **Microscopía Electrónica:** análisis de superficies (morfología y texturas), paragénesis y zonación de minerales y **composición química**.

Descripción macroscópica de los minerales



Las propiedades más importantes a la hora de describir macroscópicamente los minerales son las propiedades **óptica y física**:

1. **Forma exterior** : Hábito, Agregados, maclas
2. **Color** (absorción!) / **Ralla** o 'color en polvo'
3. **Lustre (Brillo)**: cómo refleja la luz un material - metálico, no metálico (transparente - vidrioso, graso, nacarado, ...)
4. **Dureza ***
5. **Clivaje**: perfecto – very bueno – bueno – pobre - malo
6. **Fracture**: concoidal, irregular, dentado,...
7. **Otros** (sabor, magnetismo, densidad,...)

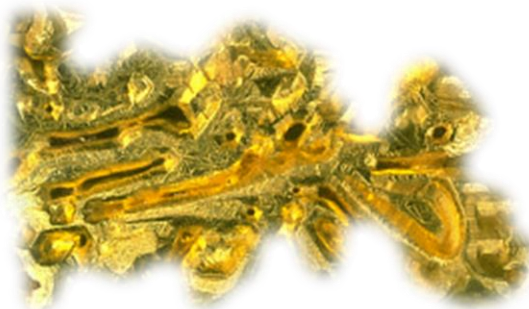


Descripción macroscópica de los minerales

Las propiedades más importantes a la hora de describir macroscópicamente los minerales son las **ópticas y las físicas**:

→ Utilizando esta metodología deberías ser capaz de hacer observaciones sistemáticas de minerales

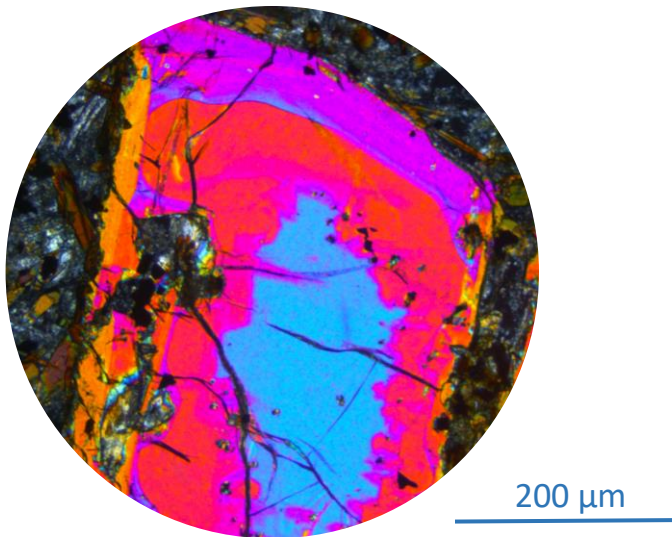
→ Ten en cuenta: ¡¡¡lo que estas características significan para la estructura interna de los minerales!!!



Técnicas Analíticas ...

... necesitamos caracterizar

Estructura cristalina + composición química



... descubrirá cosas como ésta!

Análisis químico de minerales (y rocas)

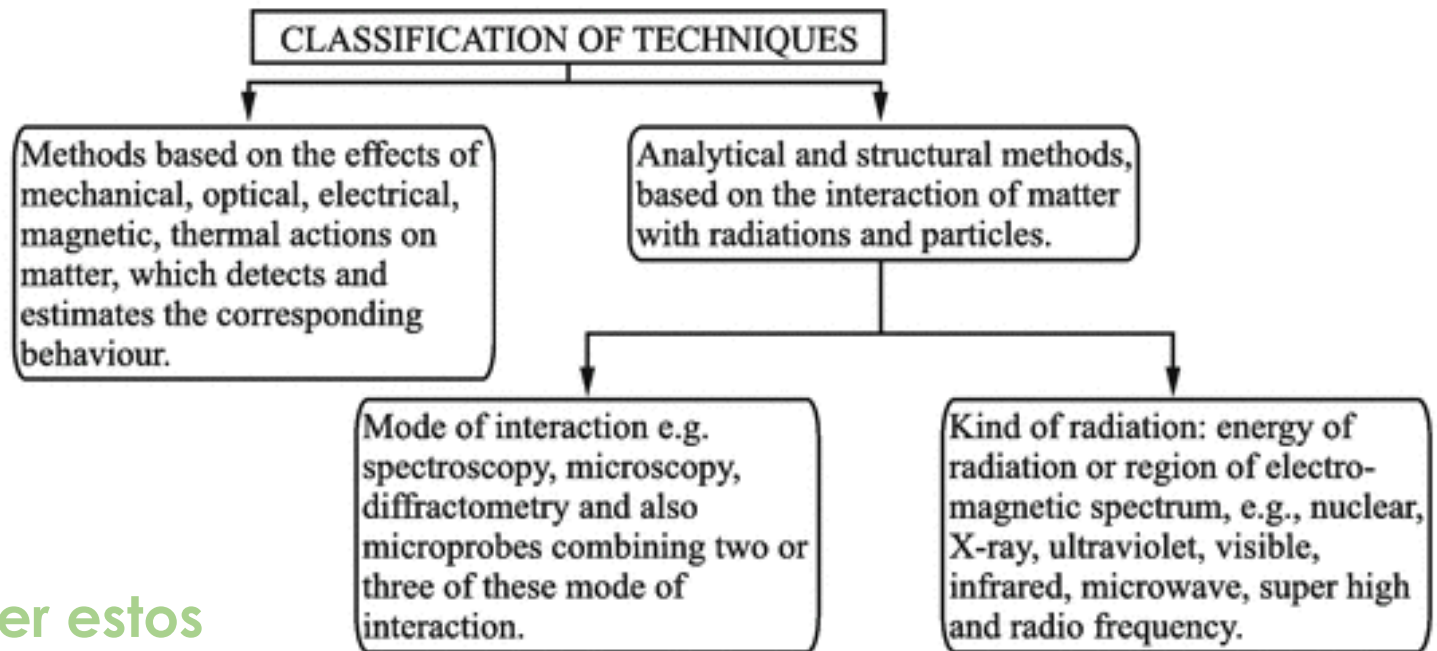


Fig. 13.1: Classification of techniques.

Para obtener estos conocimientos se han utilizado una gran variedad de métodos analíticos...

Análisis químico de minerales (y rocas)

- Existen muchos tipos diferentes, tanto cualitativos como cuantitativos.
- Las técnicas específicas se eligen en función de los objetivos del investigador y las características de las muestras estudiadas.
- Los cuatro aspectos más importantes a tener en cuenta son:

1. ¿Cuáles son los elementos concretos que esperamos analizar?
2. ¿Cuáles son las características de estos elementos (es decir, peso y número atómicos)?
3. ¿Cuáles son las concentraciones de los elementos que estamos analizando (% en peso, ppm, ppb o ppt)?
4. ¿Con qué mineral o fases minerales están asociados determinados elementos? Esto es especialmente importante para la puesta a punto del enfoque analítico.

TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS

- En su mayor parte, todas estas técnicas espectroscópicas aprovechan los mismos principios energéticos :

1) By bombarding a sample with energy, electrons and/or neutrons can be excited.

2) Electrons (and neutrons) can be made to change energy levels. Subsequently, they will relax back to their ground state and release characteristic energy

3) Detectors can be set-up to look for specific characteristics of the electro-magnetic spectrum:

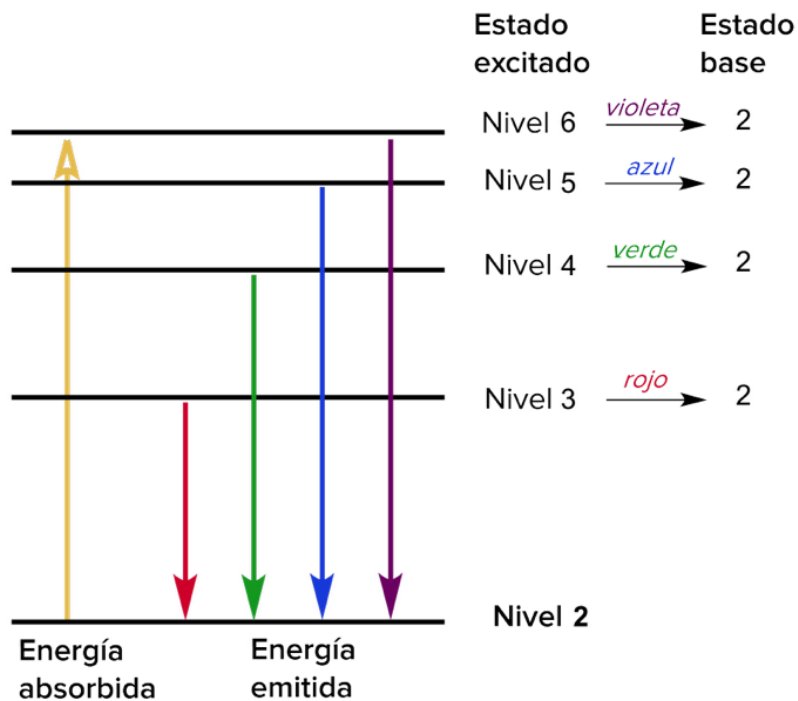
a) specific energies

b) specific wavelengths

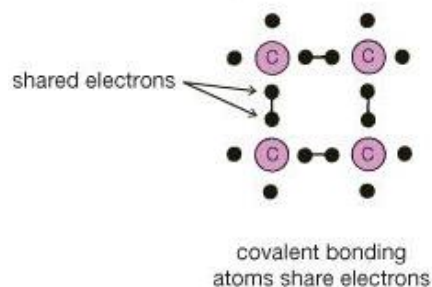
c) specific frequencies

Interacciones átomo-fotón

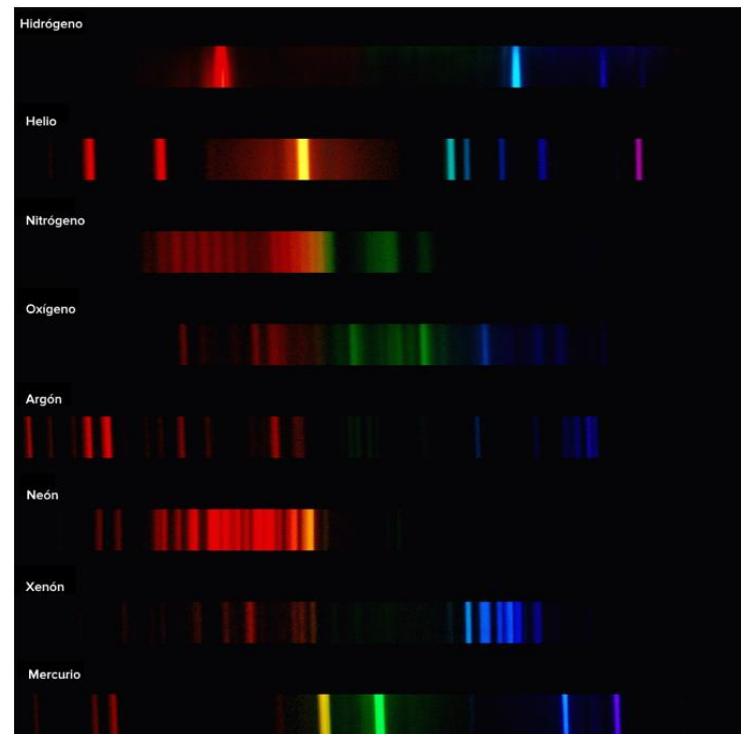
1-Interacción UV-átomo



2-Espectroscopía infrarroja (IR): vibraciones moleculares



Espectrómetro característico de átomos



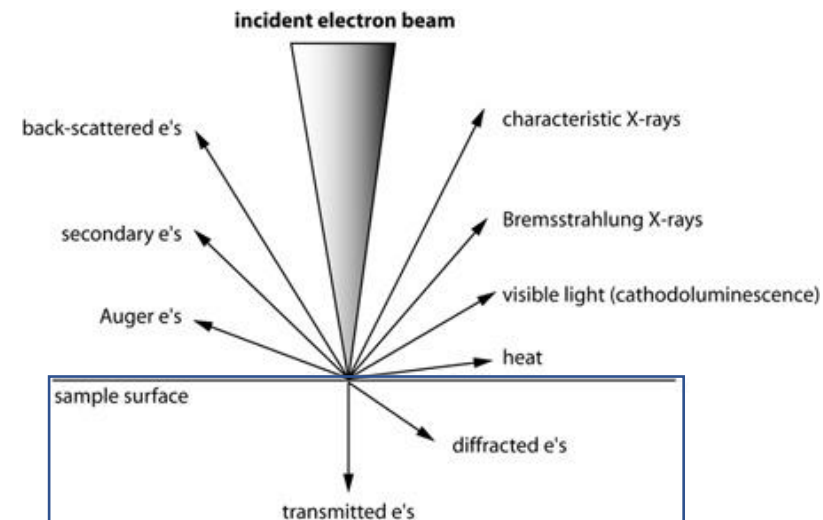
3-



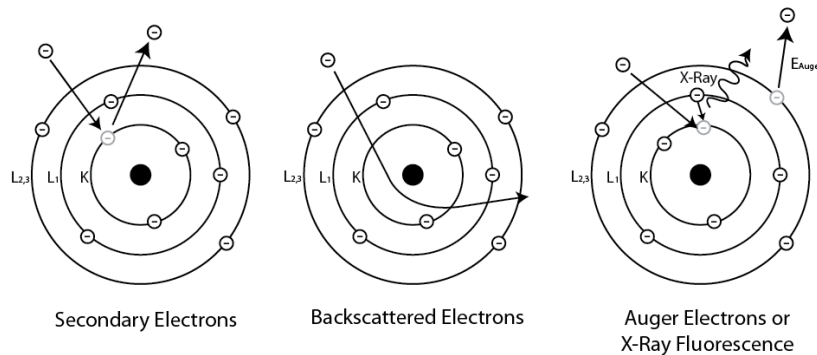
Soluciones de permanganato de potasio (KMnO_4) con distintas concentraciones. Mientras más concentrada está la solución, más oscura es y mayor es su absorbancia

Interacción Electrón-Muestra

- Los electrones acelerados sobre un material dan lugar a una serie de interacciones con los átomos de la muestra objetivo.
- Los electrones acelerados pueden atravesar la muestra **sin interacción**, sufrir **dispersión elástica** y pueden **dispersarse inelásticamente**.
- La dispersión elástica e inelástica da lugar a una serie de señales que se utilizan para la obtención de **imágenes, información cuantitativa y semicuantitativa** de la muestra objetivo y generación de una **fuentes de rayos X**.



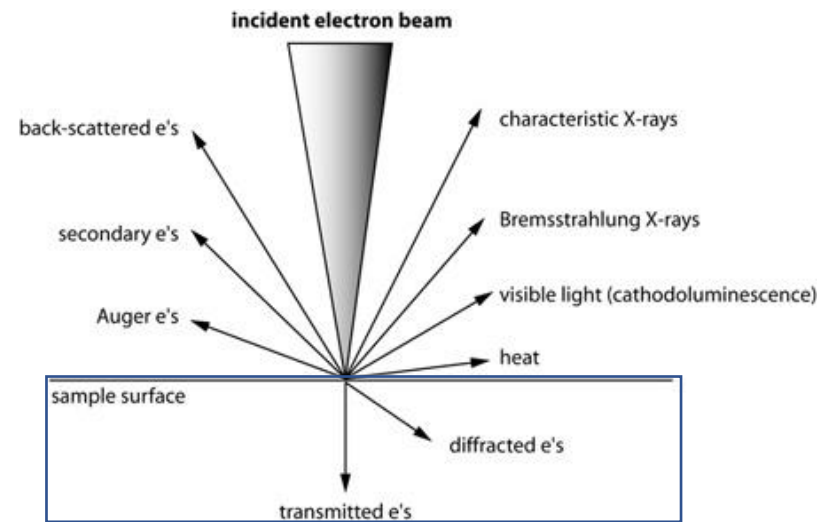
Interacción Electrón-Muestra



Electrones Secundarios se dispersan inelásticamente por la emisión de electrones internos.

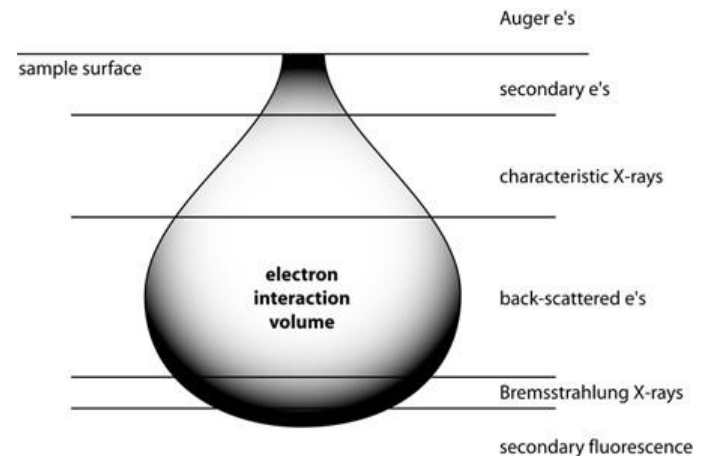
Electrones retrodispersados se dispersan elásticamente y los átomos más grandes desvían más electrones, lo que aumenta la tasa de captación.

Rayos-X y Auger son causados por la expulsión de un electrón de la capa interna compensada por un electrón de un orbital superior que desciende y llena el nivel de energía vacante, donde el exceso de energía se emite en forma de un rayo X característico o por la expulsión de un electrón del orbital externo.



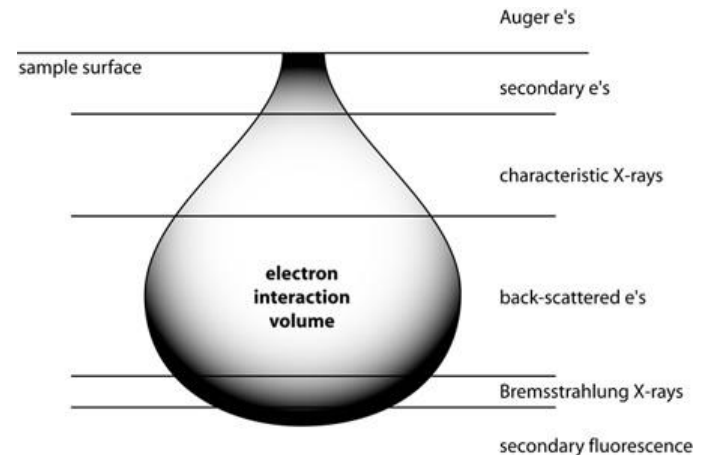
Interacción Electrón-Muestra

- Cuando un haz de electrones incide sobre una muestra, la dispersión de electrones y la producción de rayos X se desarrollan en un volumen que depende de varios factores. Entre ellos :
 - La energía del haz incidente (potencial de aceleración).
 - El volumen de interacción disminuye en función del peso atómico medio.
 - Los volúmenes de interacción más pequeños y asimétricos se desarrollan en muestras inclinadas con respecto al haz de electrones incidente..



Interacción Electrón-Muestra

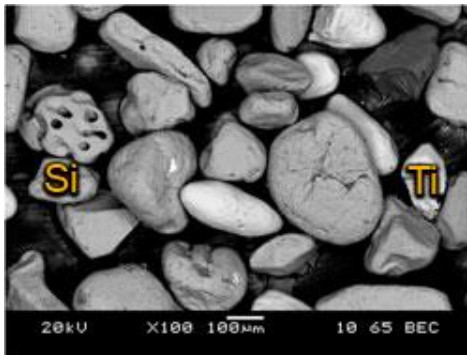
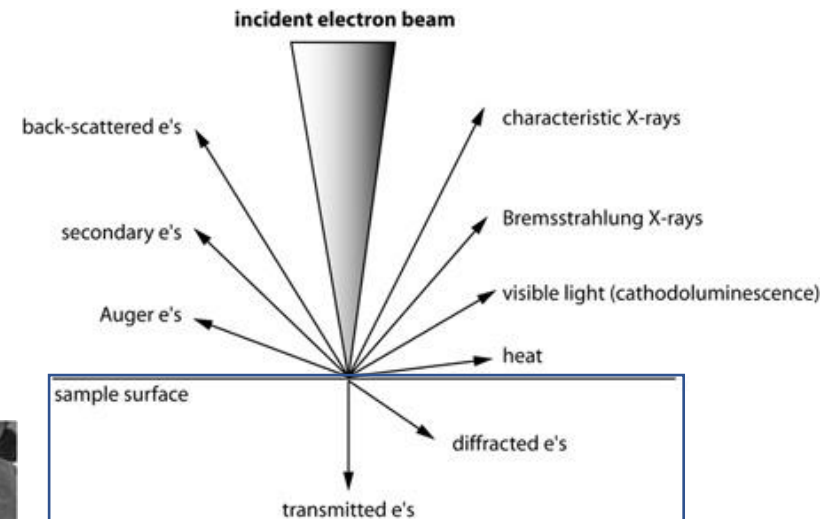
- Cuando un haz de electrones incide sobre una muestra, la dispersión de electrones y la producción de rayos X se desarrollan en un volumen que depende de varios factores. Entre ellos :
 - La energía del haz incidente (potencial de aceleración).
 - El volumen de interacción disminuye en función del peso atómico medio.
 - Los volúmenes de interacción más pequeños y asimétricos se desarrollan en muestras inclinadas con respecto al haz de electrones incidente..



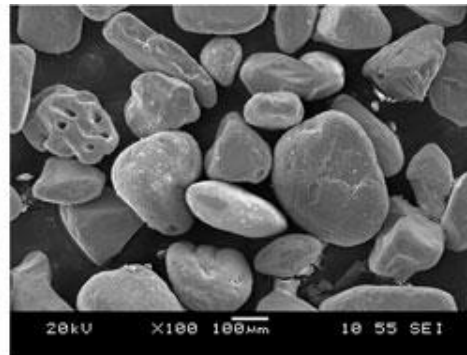
Como resultado... cada una de las señales utilizadas para la generación de imágenes o rayos X se genera a partir de diferentes volúmenes de interacción de electrones y, a su vez, cada una de las señales tiene diferente resolución analítica o de imagen.

Interacción Electrón-Muestra

- Las señales típicas utilizadas para la obtención de imágenes incluyen electrones secundarios (SE), electrones retrodispersados (BSE).

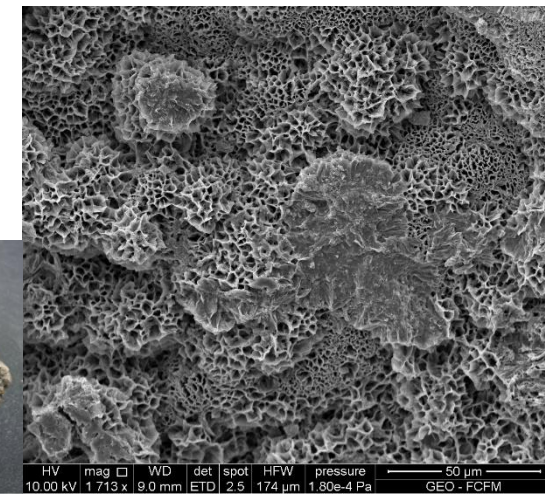


Backscattered electron image (BSE)



Secondary electron image (SE)

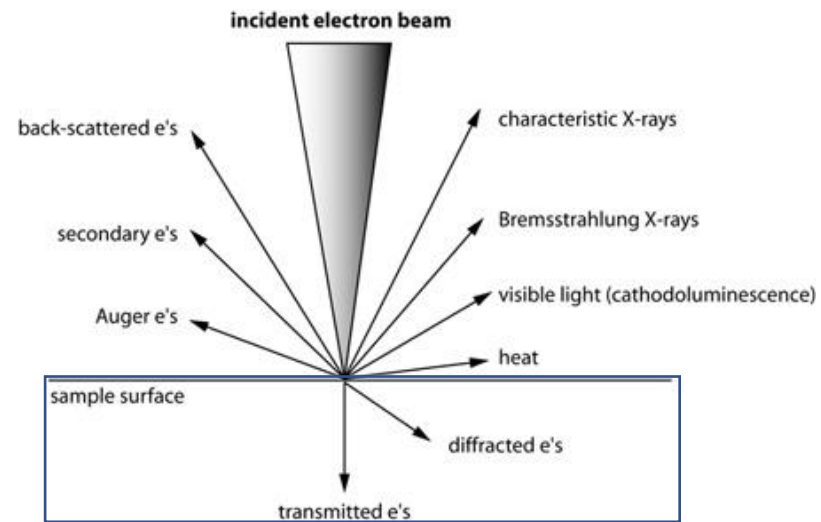
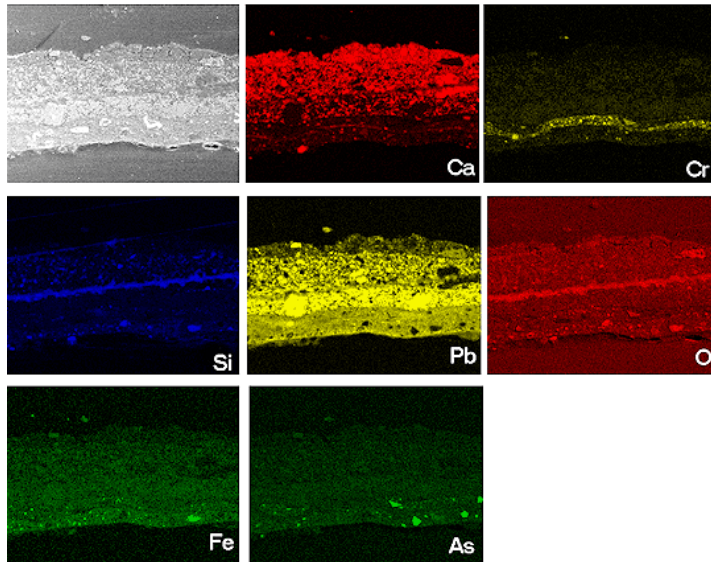
Mayor masa atómica → Más brillante



HV	mag	WD	det	spot	HPW	pressure	50 µm
10.00 kV	1.713 x	9.0 mm	ETD	2.5	174 µm	1.80e-4 Pa	GEO - FCFM

Interacción Electrón-Muestra

- Los análisis cuantitativos y semicuantitativos de materiales, así como la cartografía de elementos, suelen utilizar rayos X característicos.

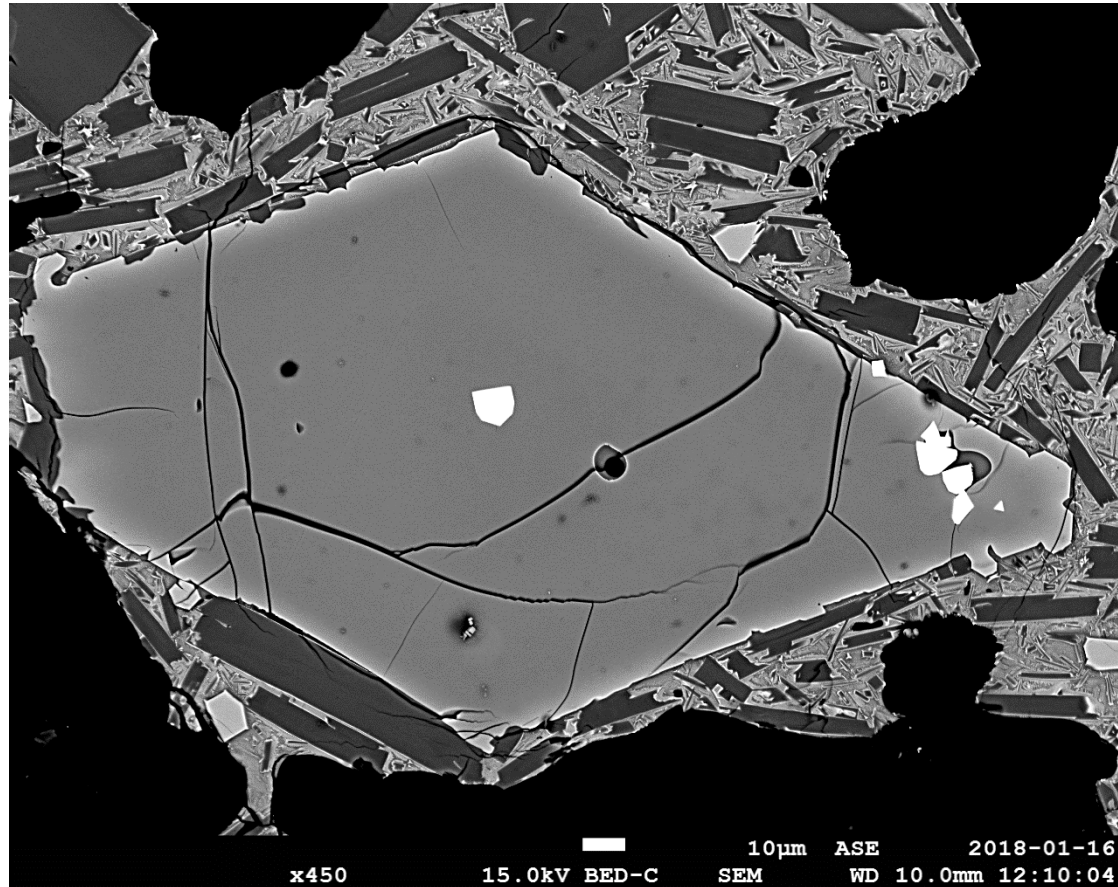




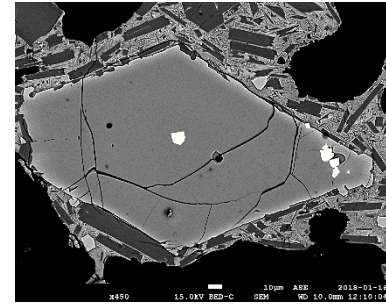
Scanning Electron Microscopy (SEM)

<https://www.youtube.com/watch?v=KfQ4VNpWN4M>

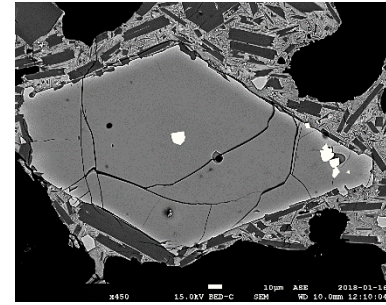
¿Qué estamos observando aquí?



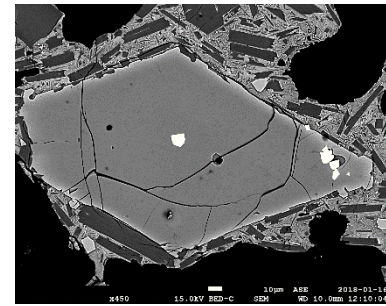
¿Qué estamos observando aquí?



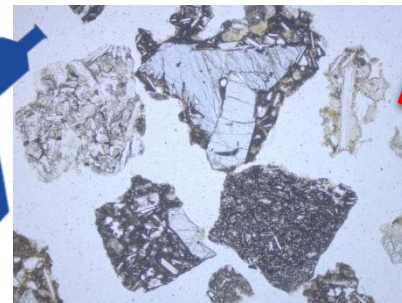
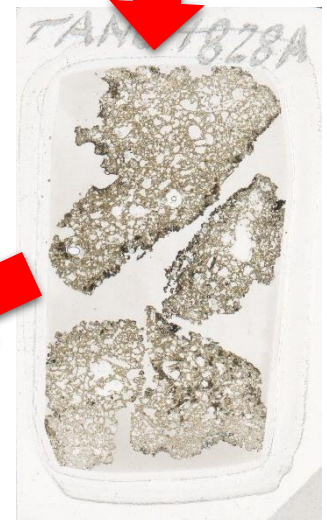
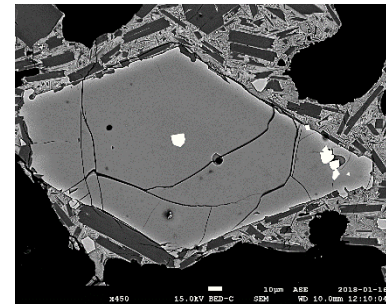
¿Qué estamos observando aquí?



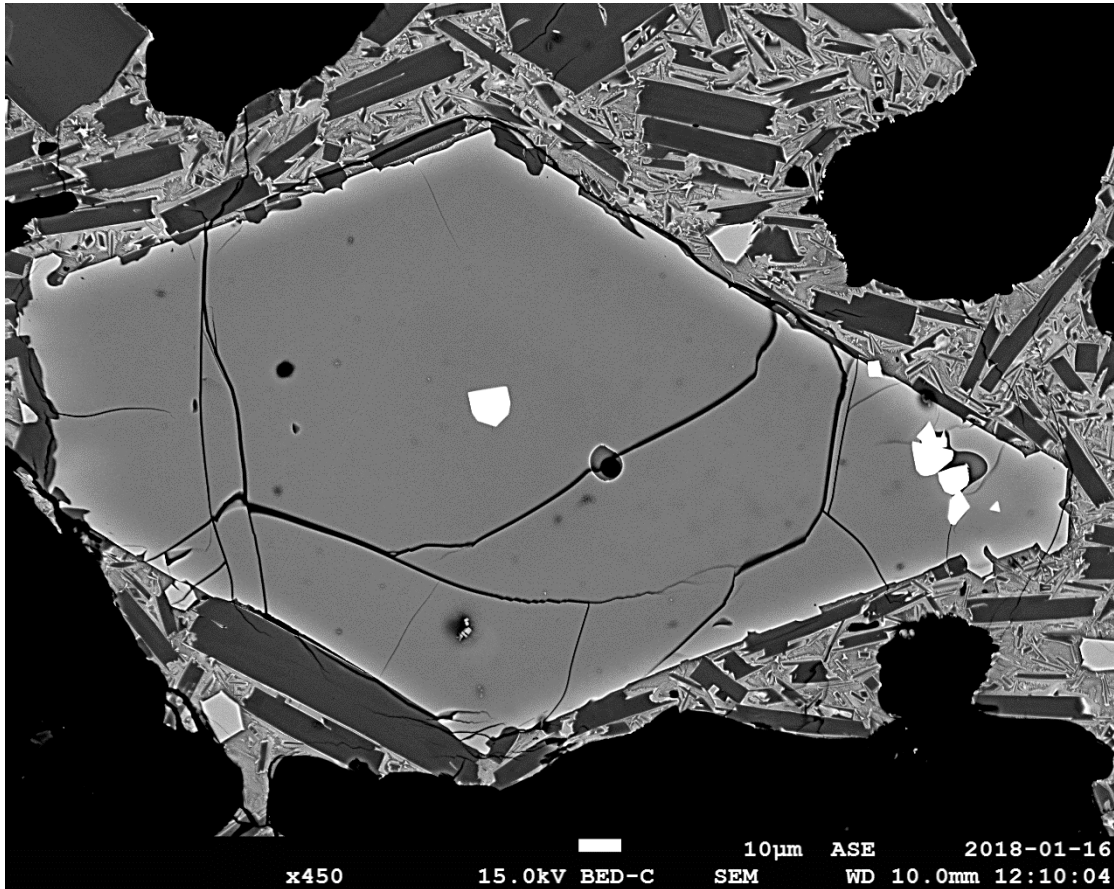
¿Qué estamos observando aquí?



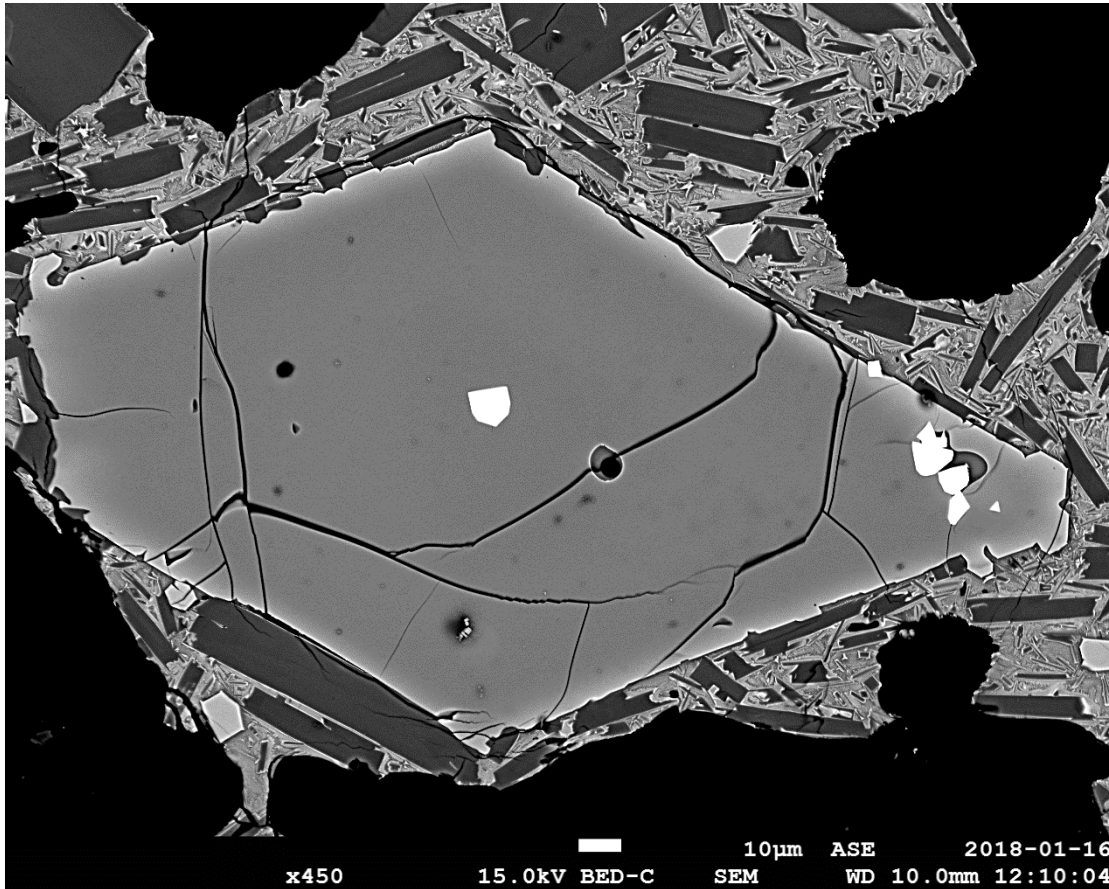
¿Qué estamos observando aquí?



¿Qué estamos observando aquí?



¿Qué estamos observando aquí?



- Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
- Imagen de electrones retrodispersados (imagen composicional)
- Varios minerales que componen la tefra
- ¿Qué minerales pueden ser?

¿Qué estamos observando aquí?

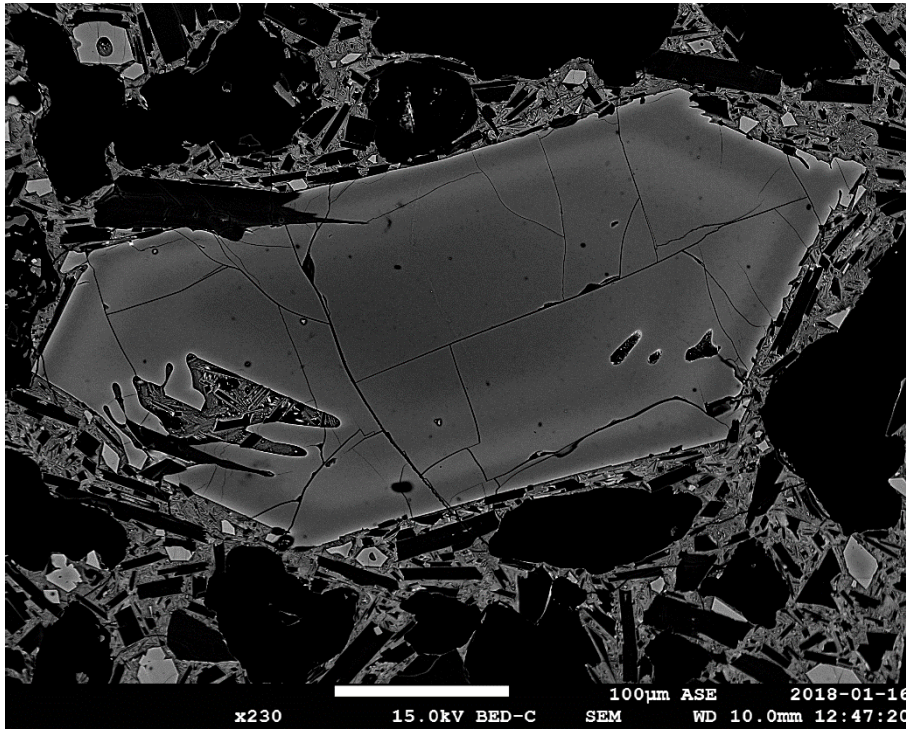


TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

MASSA ATÓMICA RELATIVA (A)

GRUPO I A II A III A IV A V A VI A VII A VIII A IX A X A XI A XII A

PERÍODO 1 2 3 4 5 6 7

1 H 1.008 2 He 4.0026

3 Li 6.94 4 Be 9.0122

5 B 10.81 6 C 12.011 7 N 14.007 8 O 15.999 9 F 18.998 10 Ne 20.180

11 Na 22.990 12 Mg 24.305

13 Al 26.981 14 Si 28.086 15 P 30.974 16 S 32.06 17 Cl 35.45 18 Ar 39.948

19 K 39.098 20 Ca 40.078 21 Sc 44.956 22 Ti 47.887 23 V 50.942 24 Cr 51.996 25 Mn 54.938 26 Fe 55.845 27 Co 58.933 28 Ni 58.693 29 Cu 63.546 30 Zn 65.38 31 Ga 69.723 32 Ge 72.64 33 As 74.922 34 Se 78.971 35 Br 79.904 36 Kr 83.798

37 Rb 85.468 38 Sr 87.62 39 Y 88.906 40 Zr 91.224 41 Nb 92.906 42 Mo 95.94 43 Tc 98 44 Ru 101.07 45 Rh 102.91 46 Pd 106.42 47 Ag 107.87 48 Cd 112.41 49 In 114.82 50 Sn 118.71 51 Sb 121.76 52 Te 127.60 53 I 126.90 54 Xe 131.29

55 Cs 132.91 56 Ba 137.33 57 La-Lu 57.71 58 Ce 140.12 59 Pr 140.91 60 Nd 144.24 61 Pm 145 62 Sm 150.36 63 Eu 151.96 64 Gd 157.25 65 Tb 158.93 66 Dy 162.50 67 Ho 164.93 68 Er 167.26 69 Tm 168.93 70 Yb 173.05 71 Lu 174.97

72 Hf 178.49 73 Ta 180.95 74 W 183.84 75 Re 186.21 76 Os 190.23 77 Ir 192.22 78 Pt 195.08 79 Au 196.97 80 Hg 200.59 81 Tl 204.38 82 Pb 207.2 83 Bi 208.98 84 Po 209 85 At 210 86 Rn 222

73 Fr 223 74 Ra 226 75 Ac-Lr 89-103 84 Th 232.04 85 Pa 231.04 86 U 238.03 87 Np 237 88 Pu 244 89 Am 243 90 Cm 247 91 Bk 247 92 Cf 251 93 Es 252 94 Fm 257 95 Md 258 96 No 259 97 Lr 262

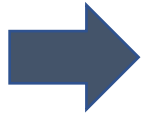
89 La 138.91 90 Ce 140.12 91 Pr 140.91 92 Nd 144.24 93 Pm 145 94 Sm 150.36 95 Eu 151.96 96 Gd 157.25 97 Tb 158.93 98 Dy 162.50 99 Ho 164.93 100 Er 167.26 101 Tm 168.93 102 Yb 173.05 103 Lu 174.97

ACTINÓIDOS

89 Ac 227 90 Th 232.04 91 Pa 231.04 92 U 238.03 93 Np 237 94 Pu 244 95 Am 243 96 Cm 247 97 Bk 247 98 Cf 251 99 Es 252 100 Fm 257 101 Md 258 102 No 259 103 Lr 262

Copyright © 2017 by Cengage

Técnicas Analíticas

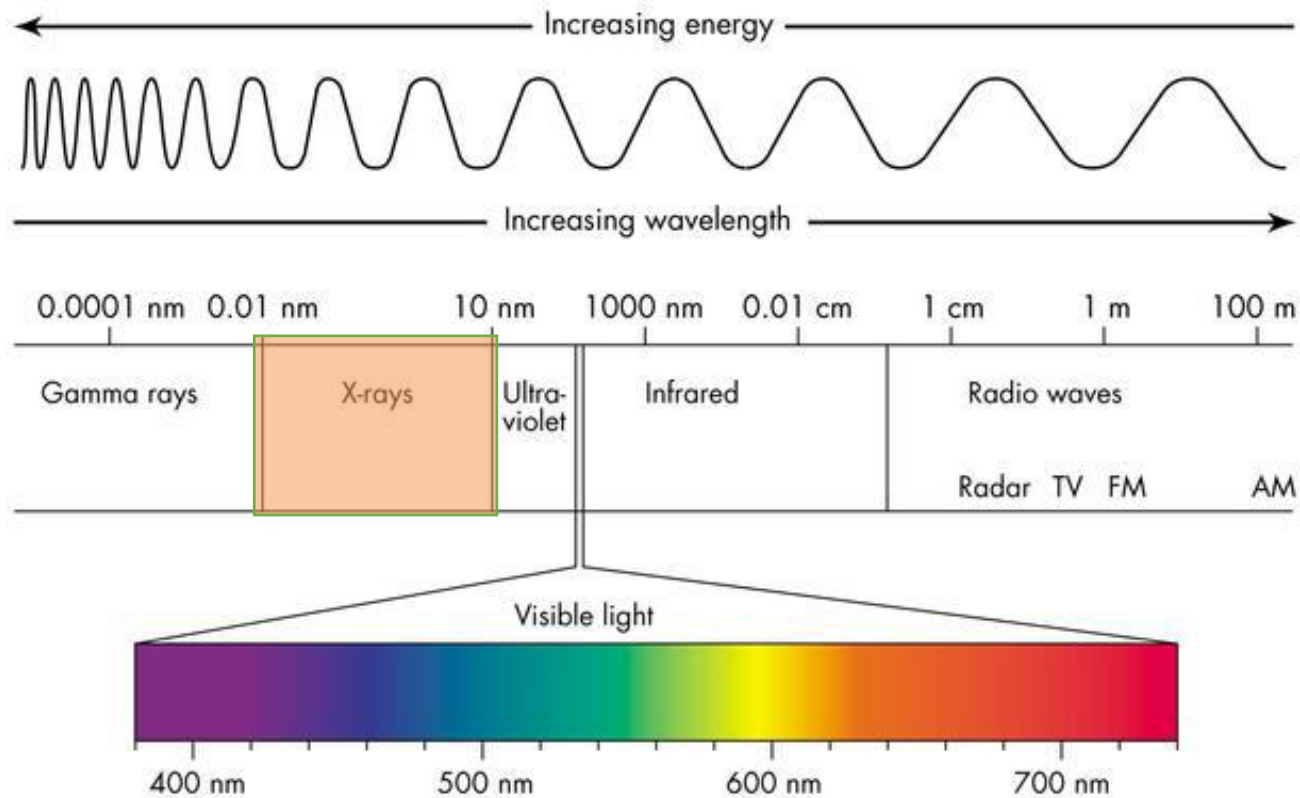


Cristalografía de rayo-X : forma, dimensiones y contenido de la celda unitaria e identificación mineral → difracción de rayos-X → **estructura cristalina**

Microscopía Electrónica: análisis de superficie & **Composición química!**

Cristalografía de rayos-X

Los rayos X tienen longitudes de onda(λ) entre 0.01-10 nm (0.1-100 Å)



Cristalografía de rayos-X

Los rayos X tienen longitudes de onda (λ) entre 0.01-10 nm (0.1-100 Å)

... incluye el orden de magnitud del espaciado atómico!!!

Así conseguir la interacción de los rayos X con los átomos →
difracción

Esta interacción proporciona información sobre las distancias
interatómicas → geometría de la red cristalina → **identificación de
minerales!!**

(y muchas otras aplicaciones)

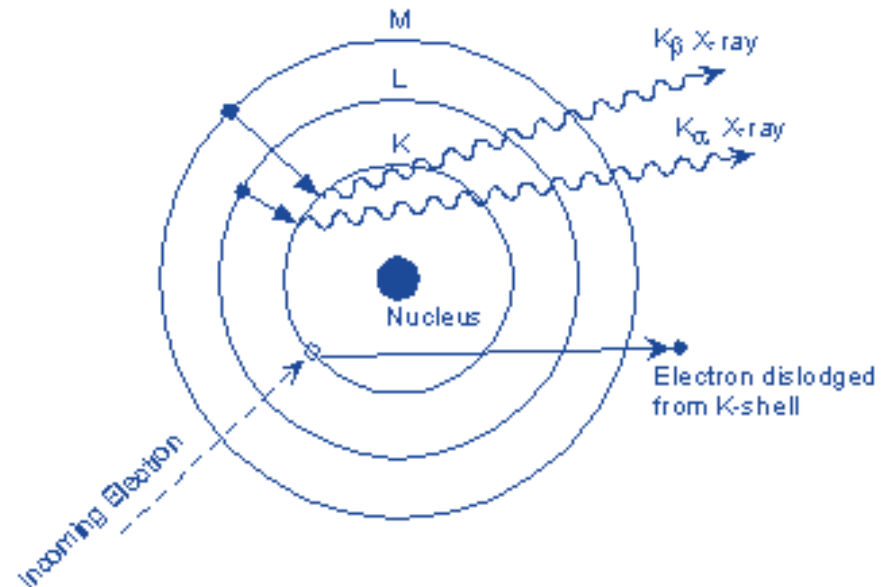


cómo generamos los rayos X?

Rayos X por excitaciones

Lo más habitual es **bombardeo de un objetivo con un haz de electrones** → La energía se transforma en **rayos-X** y calor

- El electrón excita el electrón interno del átomo objetivo a un **orbital superior**
- Un electrón externo diferente vuelve a caer
- Esto produce rayos X con una longitud de onda (energía) característica
- La longitud de onda es **característica del material objetivo**

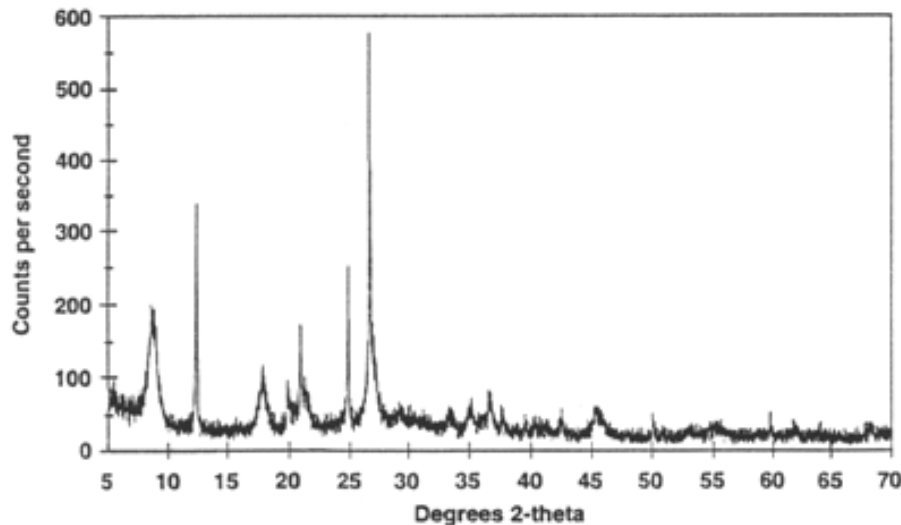


Para la generación de rayos x se calienta o excita un filamento de tungsteno y se utiliza un material como ánodo como el cobre, cobalto, molibdeno que será bombardeado por electrones...de aquí salen los rayos-X con longitudes de onda características para cada material Cu: $1,54\text{\AA}$ y el Co: $1,78\text{\AA}$ y de aquí irradian a la muestra

Difracción de rayos-X

- La difracción de rayos X en polvo (DRX) es una técnica analítica rápida que se utiliza principalmente para la identificación de fases de un material cristalino y puede proporcionar información sobre las dimensiones de la celda unitaria. El material analizado se tritura finamente, se homogeneiza y se determina la composición media aparente.

1) se dispara un haz de rayos X a una muestra en una serie de ángulos, pero manteniendo las fuentes y el objetivo (muestra) siempre a las mismas distancias (llamado goniómetro)



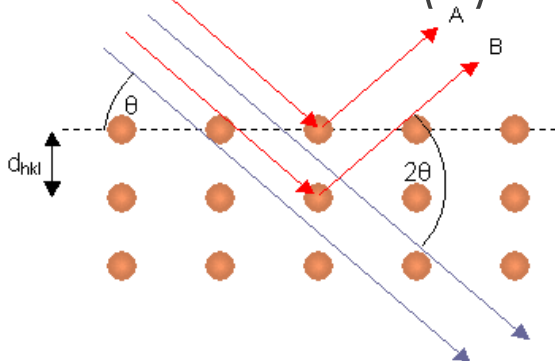
Posición e intensidad del pico → información cristalográfica

Difracción de rayos-X

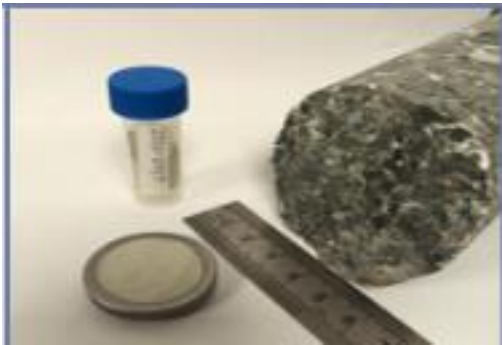
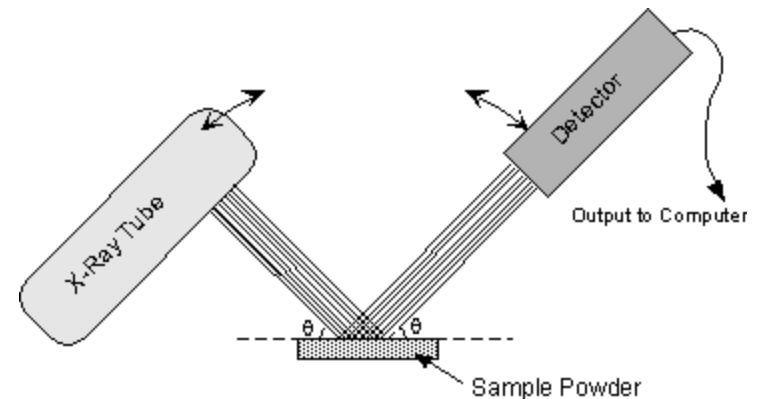
- La difracción de rayos X en polvo (DRX) es una técnica analítica rápida que se utiliza principalmente para la identificación de fases de un material cristalino y puede proporcionar información sobre las dimensiones de la celda unitaria. El material analizado se tritura finamente, se homogeneiza y se determina la composición media aparente.
 - 1) se dispara un haz de rayos X a una muestra en una serie de ángulos, pero manteniendo las fuentes y el objetivo (muestra) siempre a las mismas distancias (llamado goniómetro)
 - 2) Los rayos X reflejados o difractados proporcionan un ángulo 2θ tal que la ley de Bragg ($n\lambda = 2d\sin\theta$) puede resolverse y podemos utilizar el valor del espaciado d para definir los índices h , k y l de la celda unitaria.
 - 3) Utilizando los tres índices, podemos calcular las dimensiones de la celda unida

Difracción de rayos-X

Ecuación de Bragg : $\lambda = 2d \sin\theta$ → difracción sólo en determinados ángulos que dependen de las distancias entre los planos de la red (d)!



En cuanto se gira el cristal, el haz cesa
→ Sólo hay difracción en determinados ángulos.
→ Relación entre λ y d y θ

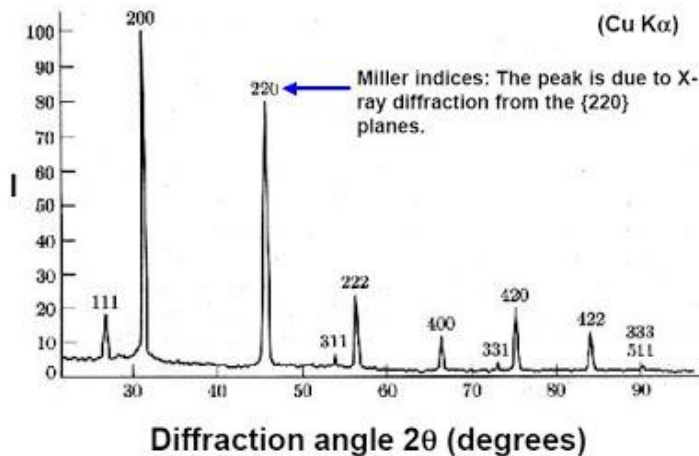


Muestras en polvo Infinitas orientaciones a la vez, por lo que sólo es necesario variar θ
IDENTIFICACIÓN DE MINERALES



Difracción de rayos-X

XRD Pattern of NaCl Powder



El espaciado d de cada peak se obtiene entonces mediante la solución de la ecuación de Bragg para el valor apropiado de λ . Una vez determinados todos los espaciamentos d , las rutinas automatizadas de búsqueda/ajuste es comparar los datos del material desconocido con los de los materiales conocidos. Dado que cada mineral tiene un conjunto único de espaciamentos d , la comparación de estos espaciamentos d proporciona una identificación de la muestra desconocida.

JCPDS Card

Quality of data

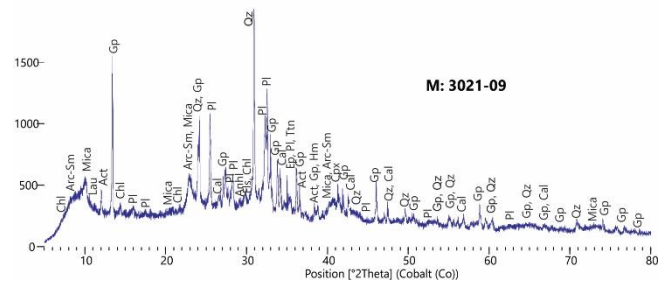
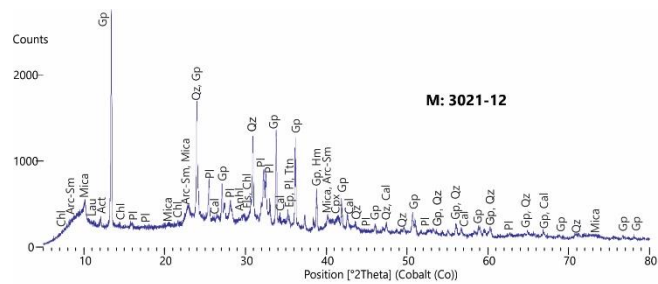
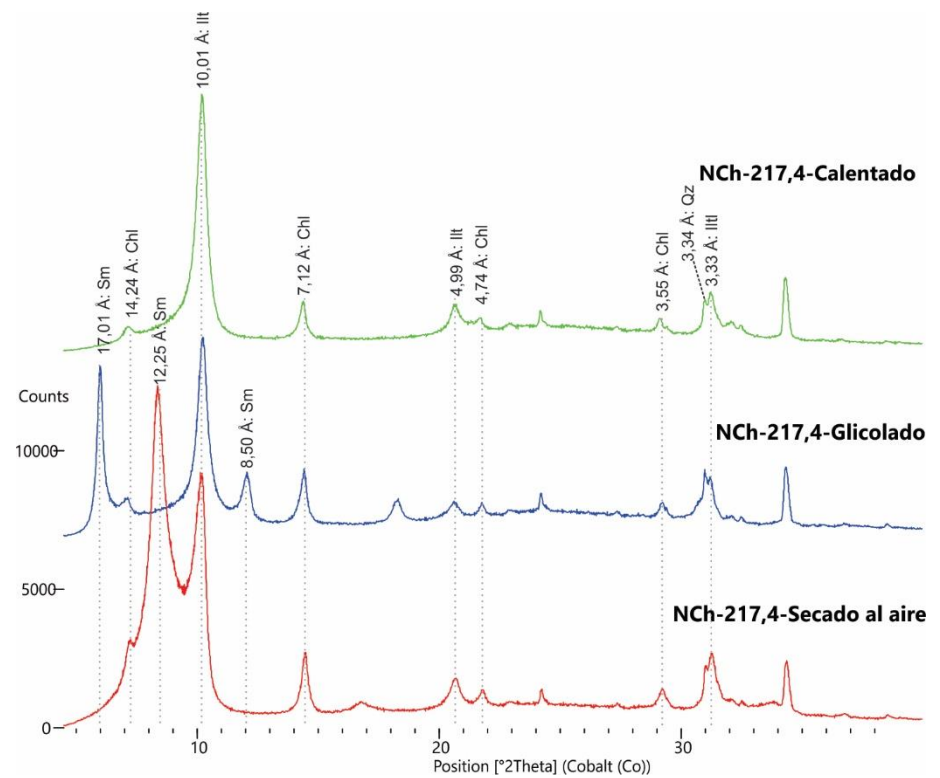
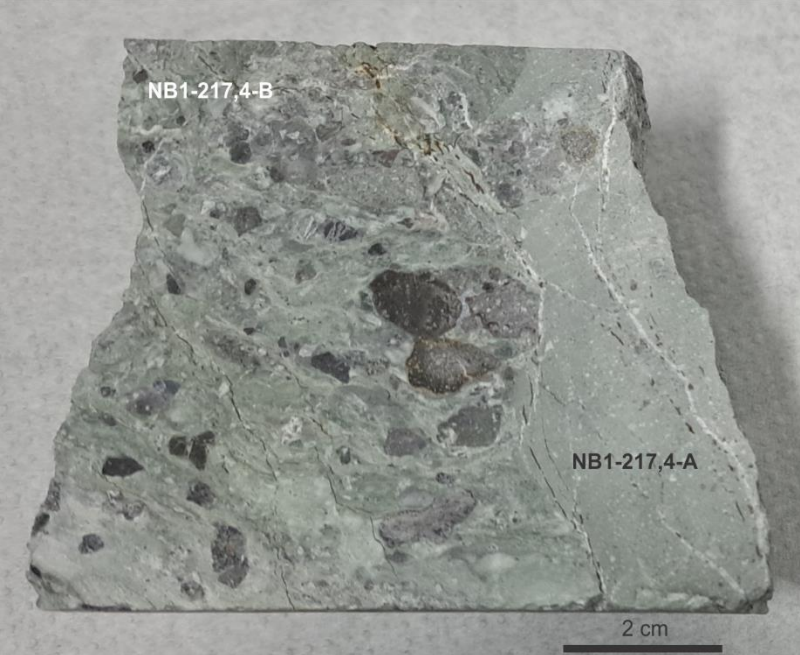
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5-628								
d	2.82	1.99	1.63	3.26	NaCl			
I/I_0	100	55	15	13	Sodium Chloride			★
Rad. CuK α , λ 1.5405 Filter Ni Dia.						d Å	I/I_0	hkl
Cut off I/I_0 Diffractometer I/I_0 con.						3.258	13	111
Ref. Swanson and Fuyal, NBS Circular 539, Vol. 2, 41 (1953)						2.821	100	200
						1.994	55	220
Sys. Cubic		S.G. Fm $\bar{3}m$ (225)				1.701	2	311
a_0 5.6402 Å		c_0 A				1.628	15	222
α		β 7				1.410	6	400
Ref. Ibid.		γ 2 4				1.294	1	331
		δ 2.164				1.261	11	420
ex. nix 1.542		mp				1.1515	7	422
Zn D		Color Colorless				1.0855	1	511
Ref. Ibid.						0.9969	2	440
						0.9533	1	531
An ACS reagent grade sample recrystallized twice from hydrochloric acid.						0.9401	3	600
X-ray pattern at 26°C						0.8917	4	620
Merck Index, 8th Ed., p. 956						0.8601	1	533
Halite = galena = periclase group.						0.8503	3	622
						0.8161	2	444

International Centre for Diffraction Data

<https://www.youtube.com/watch?v=IwV5WCBh9a0>

X-Ray Diffraction





SEM (Scanning Electron Microscopy) vs. EPMA (Electron Probe Microanalysis)

- Estudiaremos estas técnicas en detalle porque son las más utilizadas en Mineralogía para la composición de minerales.!!

SEM - Alta resolución de imágenes topográficas



EPMA – microanálisis cuantitativos



Summary!

Técnicas diferentes - diferentes usos!
**Seleccione la más adecuada
para su interés!**

